



基于改进马氏距离的模拟电路故障诊断新方法

韩涵, 王厚军, 龙兵, 刘震

电子科技大学 自动化工程学院

Method for Analog Circuit Fault Diagnosis Based on the Improved Mahalanobis Distance

HAN Han, WANG Hou-jun, LONG Bing, LIU Zhen

School of Automation Engineering, University of Electronic Science and Technology of China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章 \(15\)](#)

版权所有 © 《控制与决策》编辑部

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn